Se	arcn note	S
	31111 01018 10118 1311 3	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/649,933	CHO ET AL.
Examiner	Art Unit
Anh T N Vo	2861

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
updatei	LALARO	1 09/05	PV
	 .		
<u> </u>			

INI	INTERFERENC		ICE SEARCHED	
Class	Subclass	Date	Examiner	
	'			

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH	OTES H STRATEGY	()
	DATE	EXMR
•		-
·		ļ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		